406

Beugung am Spalt

Maximilian Sackel Philip Schäfers
Maximilian.sackel@gmx.de phil.schaefers@gmail.com

Durchführung: 19.04.2016 Abgabe: 26.04.2016

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Theoretische Grundlage | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | 1.1 Fehlerrechnung | 1 | | | | |
| | 1.1.1 Mittelwert | 1 | | | | |
| | 1.1.2 Gauß'sche Fehlerfortpflanzung | 5 | | | | |
| | 1.1.3 Lineare Regression | 5 | | | | |
| 2 Durchführung und Aufbau | | 5 | | | | |
| 3 | Auswertung | | | | | |
| 4 | 4 Diskussion | | | | | |
| Lit | ratur 11 | L | | | | |

1 Theoretische Grundlage

Zur Beugung von Licht kommt es, wenn die Abmessung des Hindernisses in der Größenordung der Wellenlänge λ , des Lichts, liegt. Dabei kommt es zur Abweichung des Lichtes von der Geometrischen Optik. Für den Versuch wird angenommen, dass der Schirm sehr weit von der Blende entfernt ist, so dass die Fraunhofer-Näherung genutzt werden kann. In Abbildung 1 ist zu sehen, dass das Licht jeweils um den Winkel ϕ gebeugt wird. Anhand

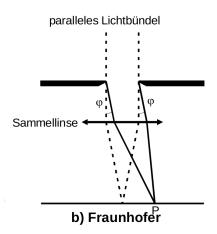


Abbildung 1: Frauenhofer Beugung. [1, S. 1]

des Huygensschen Prinzip lässt sich bei hinreichend großer Intensität die Interferenz beschreiben. Es besagt einerseits, dass jeder Punkt einer Wellenfront Ausgangspunkt einer neuen Kugelwelle ist und andererseits, dass die Einhüllende der Elementarwellen die neue Wellenfront ergibt. Um eine Aussage in einenm Punkt zu machen, müssen aufgrund des Huygensschen Prinzip alle Wellen die in diesem Punkt ankommen überlagert werden. Der einfacherheit halber wird zunächst ein Einzelspalt betrachtet und anschließend auf andere Querschnitte geschlossen. Beim Einzelspalt müssen dafür die einzelnen Amplituden eines Strahlenbündels unter dem entsprechenden Ablenkungswinkel ϕ summiert werden. Es

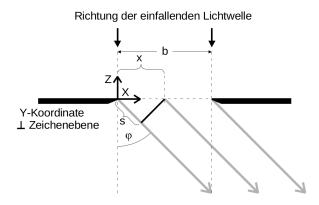


Abbildung 2: Phasenbeziehung zwischen zwei Teilstrahlen

wird eine ebene Welle mit der Feldstärke

$$A(z,t) = A_0 \exp\left(i\left(\omega t - \frac{2\pi z}{\lambda}\right)\right) \tag{1}$$

angenommen die durch den Spalt mit Breite b einfällt. Der Phasenunteschied zweier Strahlen, mit dem Abstand x beträgt:

$$\delta = \frac{2\pi x sin(\phi)}{\lambda} \tag{2}$$

Durch Integration über alle Strahlen die um den Winkel ϕ abgelenkt sind ergibt sich:

$$B(z,t,\phi) = A_0 \exp\left(i\left(\omega t - \frac{2\pi z}{\lambda}\right)\right) \cdot \exp\left(\frac{\pi b sin(\phi)}{\lambda}\right) \tag{3}$$

Für die experimentelle Auswertung müssen die Exponentialfunktionen nicht weiter betrachtet werden, da diese ausschließlich Informationen über die Phase der Funktion enthalten. Da aufgrund der hohen Lichtfrequenz eine Messung der Amplitude nicht möglich ist muss die Intensitätsverteilung ermittelt werden.

$$I(\phi) \propto B(\phi)^2 = A_0^2 b^2 \left(\frac{\lambda}{\pi b sin \phi}\right)^2 sin^2 \left(\frac{\pi b sin \phi}{\lambda}\right)$$
 (4)

Die Intensitätsverteilung $I(\phi)$ des Doppelspalts beruht darauf, das im Abstand s ein zweiter Einzelspalt der Breite b überlagert wird.

$$I(\phi) \propto B(\phi)^2 = 4\cos^2\left(\frac{\pi s sin(\phi)}{\lambda}\right) \left(\frac{\lambda}{\pi b sin\phi}\right)^2 sin^2\left(\frac{\pi b sin\phi}{\lambda}\right)$$
 (5)

1.1 Fehlerrechnung

Sämtliche Fehlerrechnungen werden mit Hilfe von Python 3.4.3 durchgeführt.

1.1.1 Mittelwert

Der Mittelwert einer Messreihe $x_1,...,x_{\rm n}$ lässt sich durch die Formel

$$\overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} x_k \tag{6}$$

berechnen. Die Standardabweichung des Mittelwertes beträgt

$$\Delta \overline{x} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{k=1}^{N} (x_k - \overline{x})^2}$$
 (7)

1.1.2 Gauß'sche Fehlerfortpflanzung

Wenn $x_1, ..., x_n$ fehlerbehaftete Messgrößen im weiteren Verlauf benutzt werden, wird der neue Fehler Δf mit Hilfe der Gaußschen Fehlerfortpflanzung angegeben.

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)^2 \cdot (\Delta x_k)^2}$$
 (8)

1.1.3 Lineare Regression

Die Steigung und y-Achsenabschnitt einer Ausgleichsgeraden werden gegebenfalls mittels Linearen Regression berechnet.

$$y = m \cdot x + b \tag{9}$$

$$m = \frac{\overline{xy} - \overline{xy}}{\overline{x^2} - \overline{x}^2} \tag{10}$$

$$b = \frac{\overline{x^2}\overline{y} - \overline{x}\,\overline{xy}}{\overline{x^2} - \overline{x}^2} \tag{11}$$

2 Durchführung und Aufbau

Als erstes wird die Strecke L zwischen Photoelektrode und Spalt, wie in Abbildung 3 zu sehen ist, vermessen. Anschließend wird einmal der Dunkelstrom $I_{\rm D}$ der Photodiode

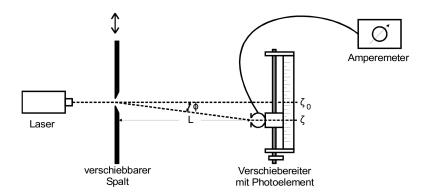


Abbildung 3: Versuchsaufbau

gemessen. Dannach kann nach einspannen des Spaltes in die dafür vorgesehene Messaperatur der Laser eingeschaltet werden und das Beugungsbild vermessen werden. Dazu wird zunächst einmal das Hauptmaxima ermittelt und von diesem ausgehend zu beiden Seiten 25 Messwerte genommen. Dies geschieht indem die Fotodiode jeweils um 1mm auf der Schiene vom Hauptmaximum entfernt wird und der Fotostrom I ausgemessen wird. Nachdem das Beugungsbild vermessen ist, wird anschließend die Spaltbreite an einem Mikrskop vermessen. Dafür wird zunächst der Maßstab anhand eines geeigneten

Referenzobjekt ermittelt und mit Hilfe diesem, die Spaltbreite b des Spalts ausgerechnet. Der Versuch ist für alle 3 Einzelspalte als auch für den Doppelspalt durchzuführen.

3 Auswertung

Der zu Beginn ausgemessene Abstand L von dem Spalt zu der Messdiode und die Wellenlänge des verwendeten Lasers lauten:

$$L = 0.93 \text{ m}$$
$$\lambda = 633 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Alle Messwerte zur Bestimmung der Spaltgrößen b, über das Interferenzmuster, befinden sich in Tabelle 1. Der gemessene Dunkelstrom beträgt,

$$I_{\rm D} = 0.1 \cdot 10^{-9} \text{ A}$$

und wird für alle Messungen als konstant angesehen. Mithilfe der Gleichungen (4) und (5) und der Messwerte aus Tabelle (1) werden die Spaltbreiten b der Spalte bestimmt. Der Winkel wird als $\Phi \approx \frac{x}{L}$ angenommen. Da in beiden Gleichungen durch $\sin\left(\frac{x}{L}\right)$ geteilt wird, muss der Wert x=0 aus der Ausgleichsrechnung entfernt werden. Die Ausgleichsrechnungen werden in den Abbildungen (4) bis (7) dargestellt.

| Abstand | Einzelspalt mit | | | Doppelspalt mit |
|---------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| - | b = 0.075 mm | b = 0.15 mm | b = 0.4 mm | b = 0.1 mm, g = 0.4 mm |
| a / mm | \parallel I / μ A | $I / \mu A$ | $I / \mu A$ | $I/\mu A$ |
| -25 | 0.00062 | 0.00175 | 0.0065 | 0.00240 |
| -24 | 0.00058 | 0.00170 | 0.0072 | 0.00250 |
| -23 | 0.00046 | 0.00125 | 0.0060 | 0.00200 |
| -22 | 0.00032 | 0.00120 | 0.0032 | 0.00150 |
| -21 | 0.00028 | 0.00220 | 0.0046 | 0.00150 |
| -20 | 0.00038 | 0.00200 | 0.0100 | 0.00200 |
| -19 | 0.00092 | 0.00260 | 0.0135 | 0.00240 |
| -18 | 0.00130 | 0.00420 | 0.0105 | 0.00300 |
| -17 | 0.00180 | 0.00460 | 0.0150 | 0.00240 |
| -16 | 0.00225 | 0.00320 | 0.0125 | 0.00175 |
| -15 | 0.00225 | 0.00300 | 0.0180 | 0.00100 |
| -14 | 0.00175 | 0.00600 | 0.0185 | 0.00180 |
| -13 | 0.00110 | 0.00100 | 0.0125 | 0.00500 |
| -12 | 0.00060 | 0.00750 | 0.0220 | 0.01000 |
| -11 | 0.00075 | 0.00100 | 0.0240 | 0.01500 |
| -10 | 0.00200 | 0.00800 | 0.0300 | 0.01400 |
| -9 | 0.00600 | 0.00500 | 0.0420 | 0.00800 |
| -8 | 0.01250 | 0.01000 | 0.0400 | 0.02500 |
| -7 | 0.02200 | 0.02600 | 0.0500 | 0.02500 |
| -6 | 0.03600 | 0.03600 | 0.1100 | 0.16000 |
| -5 | 0.05400 | 0.02000 | 0.0800 | 0.50000 |
| -4 | 0.07200 | 0.01200 | 0.2000 | 1.00000 |
| -3 | 0.08800 | 0.10000 | 0.4900 | 2.00000 |
| -2 | 0.09000 | 0.25000 | 0.5000 | 2.60000 |
| -1 | 0.10000 | 0.75000 | 8.0000 | 3.80000 |
| 0 | 0.12500 | 1.20000 | 17.500 | 5.10000 |
| 1 | 0.10000 | 1.10000 | 4.6000 | 5.00000 |
| 2 | 0.10000 | 0.80000 | 0.5000 | 4.00000 |
| 3 | 0.09000 | 0.50000 | 0.2600 | 2.60000 |
| 4 | 0.07400 | 0.18000 | 0.2600 | 1.80000 |
| 5 | 0.05600 | 0.03500 | 0.0750 | 1.15000 |
| 6 | 0.04000 | 0.01000 | 0.0900 | 0.16000 |
| 7 | 0.02400 | 0.03600 | 0.0750 | 0.01800 |
| 8 | 0.01200 | 0.04200 | 0.0400 | 0.00640 |
| 9 | 0.00750 | 0.02400 | 0.0680 | 0.00880 |
| 10 | 0.00300 | 0.00900 | 0.0340 | 0.01300 |
| 11 | 0.00150 | 0.01000 | 0.0300 | 0.01700 |
| 12 | 0.00140 | 0.01500 | 0.0280 | 0.01800 |
| 13 | 0.00225 | 0.01500 | 0.0280 | 0.01500 |
| 14 | 0.00260 | 0.00800 | 0.0200 | 0.00750 |
| 15 | 0.00340 | 0.00300 | 0.0220 | 0.00380 |
| 16 | 0.00340 | 0.00320 | 0.0090 | 0.00260 |
| 17 | 0.00280 | 0.00450 | 0.0120 | 0.00260 |
| 18 | 0.00200 | 0.00380 | 0.0160 | 0.00360 |
| 19 | 0.00175 | 0.00240 | 0.0080 | 0.00440 |
| 20 | 0.00125 | 0.00200 | 0.0074 | 0.00400 |
| 21 | 0.00100 | 0.00200 | 0.0064 | 0.00280 |
| 22 | 0.00075 | 0.00160 | 0.0064 | 0.00200 |
| 23 | 0.00090 | 0.00120 | 0.0060 | 0.00180 |
| 24 | 0.00100 | 0.00140 7 | 0.0070 | 0.00220 |
| 25 | 0.00100 | 0.00180 | 0.0065 | 0.00250 |

Tabelle 1: Messwerte zur Bestimmung der Spaltbreite b.

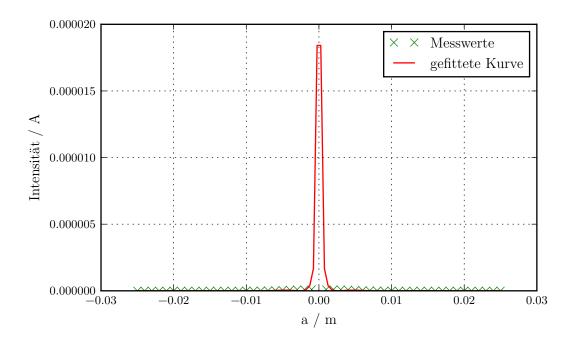


Abbildung 4: Ausgleichsrechnung zum dünnen Einzelspalt.

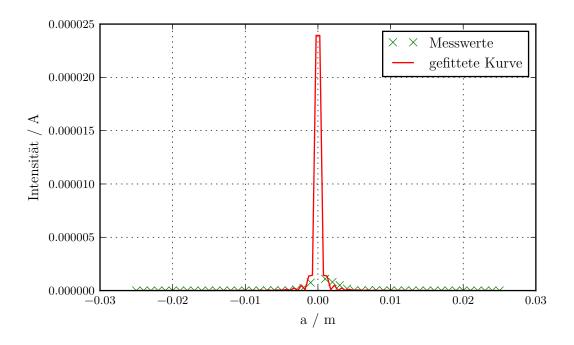
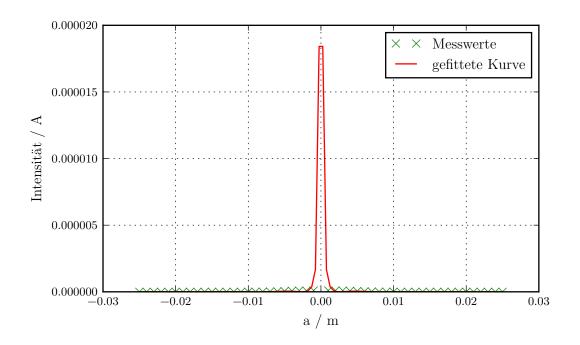


Abbildung 5: Ausgleichsrechnung zum mittleren Einzelspalt.



 ${\bf Abbildung~6:}~{\bf Ausgleichsrechnung~zum~dicken~Einzelspalt}.$

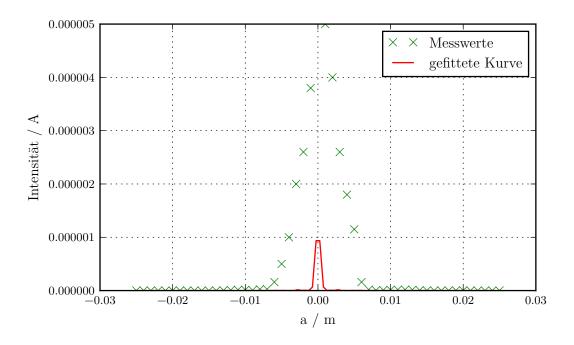


Abbildung 7: Ausgleichsrechnung zum Doppelspalt.

Es ergeben sich folgende Werte für den dünnen Einzelspalt:

$$\begin{split} \text{Spaltbreite per Intensitätsverteilung} : b_{\text{Beugung}} &= (0.9999 \pm 0.0000) \text{ m} \\ \text{Spaltbreite per Mikroskop} : b_{\text{Mikroskop}} &= 7.22 \cdot 10^{-5} \text{ m} \\ \text{Herstellerangabe} : b_{\text{Her}} &= 7.5 \cdot 10^{-5} \text{ m} \\ \text{Abweichung} : \frac{b_{\text{Her}} \cdot 100}{b_{\text{Beugung}}} - 100 = 99.99\% \\ \text{Abweichung} : \frac{b_{\text{Mikroskop}} \cdot 100}{b_{\text{Beugung}}} - 100 = 3.88\% \end{split}$$

Es ergeben sich folgende Werte für den mittleren Einzelspalt:

$$\begin{split} \text{Spaltbreite per Intensitätsverteilung} : b_{\text{Beugung}} &= (1.0003 \pm 0.0000) \text{ m} \\ \text{Spaltbreite per Mikroskop} : b_{\text{Mikroskop}} &= 1.33 \cdot 10^{-5} \text{ m} \\ \text{Herstellerangabe} : b_{\text{Her}} &= 1.5 \cdot 10^{-5} \text{ m} \\ \text{Abweichung} : \frac{b_{\text{Her}} \cdot 100}{b_{\text{Beugung}}} - 100 = 99.99\% \\ \text{Abweichung} : \frac{b_{\text{Mikroskop}} \cdot 100}{b_{\text{Beugung}}} - 100 = 12.78\% \end{split}$$

Es ergeben sich folgende Werte für den dicken Einzelspalt:

$$\begin{split} \text{Spaltbreite per Intensitätsverteilung} : b_{\text{Beugung}} &= (0.9997 \pm 0.0000) \text{ m} \\ \text{Spaltbreite per Mikroskop} : b_{\text{Mikroskop}} &= 4.0 \cdot 10^{-5} \text{ m} \\ \text{Herstellerangabe} : b_{\text{Her}} &= 4.0 \cdot 10^{-5} \text{ m} \\ \text{Abweichung} : \frac{b_{\text{Her}} \cdot 100}{b_{\text{Beugung}}} - 100 = 99.96\% \\ \text{Abweichung} : \frac{b_{\text{Mikroskop}} \cdot 100}{b_{\text{Beugung}}} - 100 = 0.00\% \end{split}$$

Es ergeben sich folgende Werte für den Doppelspalt:

$$\begin{split} \text{Spaltbreite}: b_{\text{Beugung}} &= (1.0018 \pm 0.0000) \text{ m} \\ \text{Spaltabstand}: s_{\text{Beugung}} &= (0.9968 \pm 0.0000) \text{ m} \\ \text{Herstellerangabe}: b_{\text{Her}} &= 1.0 \cdot 10^{-5} \text{ m} \\ \text{Herstellerangabe}: s_{\text{Her}} &= 4.0 \cdot 10^{-5} \text{ m} \\ \text{Abweichung}: \frac{b_{\text{Her}} \cdot 100}{b_{\text{Beugung}}} - 100 &= 99.99\% \\ \text{Abweichung}: \frac{s_{\text{Her}} \cdot 100}{s_{\text{Beugung}}} - 100 &= 99.96\% \end{split}$$

4 Diskussion

Wie bereits an den Graphen aus Abbildung (??) bis (7) zu erkennen ist, wird die Funktion nicht richtig gefittet. Dadurch kommt es auch zu den starken Abweichungen von den Herstellerangaben. Die starken Abweichungen sind allerdings nicht durch Messfehler zu begründen.

Literatur

[1] TU Dortmund. Versuch zum Literaturverzeichnis. Link einfügen, 2014.